

**Министерство науки и образования Украины
Национальная академия наук Украины (НАНУ)
Украинское материаловедческое общество (УМТ)
Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ
ООО "ИНТЕМ" (Украина)**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

HighMatTech

Информационные партнеры,

журналы:



**"Техника машиностроения"
(Россия)**



**Порошковая металлургия
(Украина)**



Наноструктурное

материаловедение (Украина)



**Деформация и разрушение
(Россия)**

**2
0
0
7**

Под патронатом:



**Федерации европейских
материаловедческих обществ**



**Европейского
материаловедческого
общества**



Секретариата EUREKA

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Под редакцией академика НАН Украины В. В. Скорохода

15–19 октября 2007 г.

Киев, Украина

МНОГОСЛОЙНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ (La, Sr)MnO₃/Ba(Ti, Sn)O₃

Солопан С.А., Вьюнов О.И., Коваленко Л.Л., Толстолыткин А.И.⁽¹⁾, Белоус А.Г.

Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины,

пр. Палладина 32/34, Киев, 03680, Украина. E-mail: solopan@ukr.net

⁽¹⁾Институт магнетизма НАН Украины, пр. Вернадского, 36⁶, Киев, 03680, Украина

В последнее время научный интерес представляет исследование композиционных структур, в которых возможно одновременное проявление свойств различных фаз, например сегнетоэлектрических и магнитных. В сегнетоэлектрических материалах на основе BaTiO₃ проявляются нелинейные, пироэлектрические и позисторные свойства, что позволяет использовать их в функциональных устройствах различного применения [1]. В ферромагнитных материалах на основе мanganитов лантана (La,Sr)MnO₃ проявляется эффект гигантского магнитосопротивления, что дает возможность использовать эти материалы для изготовления магнитных сенсоров и устройств магнитной записи [2]. Однако на практике такие материалы, как правило, используются отдельно. В то же время, получение композиционных структур на основе этих материалов позволило бы создавать новые типы устройств, в которых свойствами одного материала можно было бы управлять, изменения свойства другого.

Поэтому целью данной работы являлось выяснение возможности создания многослойных композиционных структур и исследование их кристаллографических и электрофизических свойств.

Для решения поставленной задачи нами были изготовлены подложки на основе сегнетоэлектрических твердых растворов системы BaTi_{1-x}Sn_xO₃, синтезированные методами золь-гель и твердофазных реакций. На полученные подложки были нанесены пленки мanganита La_{0,775}Sr_{0,225}MnO₃ методами трафаретной печати и магнетронного напыления.

Условия синтеза подложек и пленок оптимизировали по результатам рентгенофазового анализа, сканирующей и силовой электронной микроскопии. Параметры элементарной ячейки для всех полученных материалов уточнялись при помощи рентгенофазового полнопрофильного анализа (Ритвельда).

Используя золь-гель метод, синтезированы наноразмерные частицы системы BaTi_{1-x}Sn_xO₃, при спекании которых получена

керамика, обладающая более высоким коэффициентом нелинейности по сравнению с керамикой, полученной твердофазным методом.

Показано, что использование метода трафаретной печати, как и метода магнетронного напыления, для получения пленок La_{0,775}Sr_{0,225}MnO₃, нанесенных на подложки из BaTi_{1-x}Sn_xO₃, приводит к образованию ориентированных поликристаллических пленок (см. рисунок).

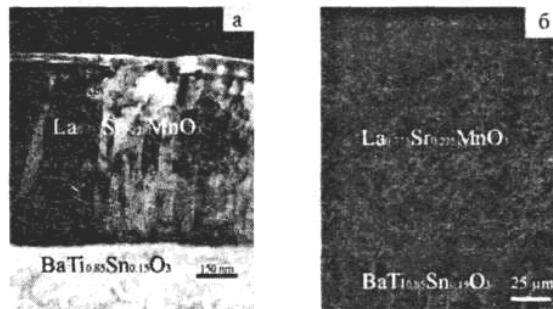


Рисунок. Электронная микрофотография пленки La_{0,775}Sr_{0,225}MnO₃, нанесенной на подложку из BaTi_{0,85}Sn_{0,15}O₃ методами: а) магнетронного напыления; б) трафаретной печати.

Установлено, что параметры элементарной ячейки подложек и их преимущественная ориентация влияют на кристаллографические параметры пленок, что в свою очередь приводит к изменению их магниторезистивных свойств.

Показано, что при соответствующем выборе химического состава подложки можно синтезировать структуры «замещенный мanganит лантана – легированный титанат бария» с заданными магниторезистивными свойствами.

1. Nogami G., Maruyama H., and Hongo K. / J. Electrochem. Soc., 1993. V. 140, № 8, P. 2370 – 2373.
2. Nagai T., Yamazaki A., Uehara M., Takahashi K. and Tsutsumi S. / J. of Mater. Sci. Lett. 2000. V. 19, № 20, P. 1821-1823